# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

04-080371

(43) Date of publication of application: 13.03.1992

(51)Int.CI.

C23C 16/50 B01J 19/08 C23C 16/30 C23C 16/44 H01L 31/04

(21)Application number: 02-194002

(71)Applicant: CANON INC

(22)Date of filing:

24.07.1990

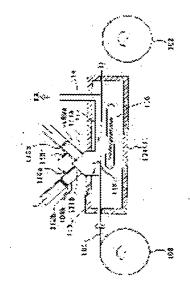
(72)Inventor: SAKAI AKIRA

## (54) METHOD AND DEVICE FOR FORMATION OF DEPOSIT FILM

(57)Abstract:

PURPOSE: To stably mass-produce a high-performance photoelectromotive element by use of a tilt-type band profile by allowing the mixed flow of an active seed and a precursor to flow through the space which is surrounded by both a wall provided in the direction along the surface of a base body and this surface of the base body and thereafter exhausting this mixed flow.

CONSTITUTION: The N layer of amorphous Si is previously laminated on a base body 101 made of stainless steel. This base body 101 is introduced into an I layer film formation chamber (I). Gas such as H2 and Ar becoming an active seed is introduced from an introduction port 110a. Gas such as SiF4 and GeF4 becoming a precursor is introduced from an introduction port 110b. Prescribed microwave effective power is supplied to the plasma generation chambers 109a, 109b and prescribed trigger is imparted to generate plasma. The active seed and the precursor are introduced into a reaction chamber 113 and a flow 116 is formed. This flow 116 is passed through the space which is surrounded by both a wall 117 provided along the surface of the base body 101 and this surface of the base body 101 and exhausted from an exhaust pipe 114. Thereby an amorphous SiGe film is stably mass—produced by use of



a tilt-type band profile wherein Ge concn. in the I layer is made higher as the base body 101 approaches an exhaust port and a band gap is made small according thereto.

## **\_EGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

THIS PAGE BLANK (USPTO)

## ⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

(全16頁)

# @ 公開特許公報(A) 平4-80371

❸発明の名称 堆積膜形成方法及び装置

②特 顧 平2-194002 ②出 顧 平2(1990)7月24日

**@**発明者 酒井 明

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内

審査請求 未請求 請求項の数 8

⑪出 願 人 キャノン株式会社 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

19代 理 人 弁理士 荻上 豊規

#### 剪粒

- 発明の名称
   堆積膜形成方法及び装置
- 2. 特許請求の範囲
  - (I) 少なくとも水素を含むガスを活性化して得られる活性種(A)と少なくともシリコンとの周期像表類で版の中から選ばれる1 種以上の元素とハロゲンを含む混合した高性化して得られる。 他して得られる前駆体(B)を混合したの向に移動している基体上をで導き、接基体上に機能性理額をが放けませ、前駆を取成が出たののでは、 はれ(AB)が前配基体の表面に沿った方向に異常されて、方向に異常を表示する地根酸形成方面によっにしたことを特徴とする地根酸形成方法。
- ② 少なくとも水素を含むガスを活性化して得られる活性種(A)と少なくともシリコンとシリコン以外の問期律表類™族の中から選ばれる↓
  種以上の元素とハロゲンを含む原料ガスを活性

化して得られる前駆体 (B) を混合して得られる前駆体 (B) をその表面に沿った方向に移動している基体上まで導き、該基体上に機能性堆積散を形成する堆積散形成方法において、さらに少なくとも周期後表類™ 族の元素を含まないガス (C) を抜ガス (C) の流れの方向と前記流れ (AB) の方向のなす角度が10 以上90 以下となるように導入する事を特徴とする堆積散形成方法。

- 図 前記ガス (C) を予め活性化しておくことを 特徴とする請求項図記載の堆積製形成方法。
- (4) 少なくとも水素を含むガスを活性化して得られる活性種(A)と少なくともシリコンとシリコン以外の周期律表第下族の中から選ばれる! 種以上の元素とハロゲンを含む原料ガスを活性 化して得られる前駆件(B)を混合して得られる彼れ(AB)をその表面に沿った方向に移動 している苗体上まで導き、蒜苗体土に概能性堆 観膜を形成する堆積膜形成方法において、前記 彼れ(AB)の方向と前記器体の裏面の法線の

## 特開平4-80371 (2)

なす角が30°以上90°以下であることを特徴とする堆積膜形成方法。

- (B) 少なくとも水素を含むガスを活性化して得られる活性種(人)と少なくともシリコンとシリコンと外の周期律表類『族の中から選ばれる』を観いたの元素とハロゲンを含む原料ガスを活性化して得られる前駆体(B)を選合して得られる前駆体(B)を選合して内向に移動している基体上まで事き、協基体上に機能性複膜を形成する堆積膜形成装置に沿った方向に具体された型と前記基体表面によって囲まれた空間内を流れた後ආ気されるようにしたことを特徴とする堆積酸形成装置。
- (5) 少なくとも水素を含むガスを活性化して得られる活性種(A)と少なくともシリコンとシリコン以外の周期律表第Ⅳ 簇の中から選ばれる 1 種以上の元素とハロゲンを含む原料ガスを活性化して得られる前駆体(B)を混合して得られる流れ(AB)をその衷面に沿った方向に移動

している基体上まで導き、 験基体上に機能性堆積膜を形成する堆積膜形成装置において、 さらに少なくとも周期律要類 IV 族の元素を含まないガス (C) を該ガス (C) の彼れ方向と前記彼れ(AB)の方向のなす角度が 10 以上90 以下となるように導入する手段を有することを特徴とする堆積膜形成装置。

- m 前記ガス (C) が予め活性化されていることを特徴とする論求項(6)記載の堆積限形成装置。
- (8) 少なくとも水素を含むガスを活性化して得られる活性権(A)と少なくともシリコンとシリコンとの別類は表面で接近れる 1 種以上の元素とハロゲンを含む原料ガスを活性化して得られる前駆体(B)を混合して得られる前駆体(B)を混合して得られる前駆体(B)を混合して得られる彼れ(AB)を前に波を形成で、前に移動している基件上まで導き、姿基体上に機能性堆積限を形成する堆積限形成装置において、前記流れ(AB)を前記流れ(AB)の方向と前記法れ(AB)を前記流れ(AB)の方向と前記法体の表面の法線のなす角が30°以上90°以下となるように導入する手段を看することを

特徴とする堆積膜形成装置。

## 3. 発明の詳細な説明

## [発明の属する技術分野]

本発明は、シリコンを含有する堆積膜とりわけ、 先起電力素子の形成に好通な量産方法及び装置に 関するものである。

#### (従来技術の説明)

例えば、アモルファスシリコン酸(以下 a - Siと略す。)等の機能性堆積酸の形成には、具空應着法、プラズマCVD法、CVD法、反応性スパッタリング法、イオンプレーティング法、光CVD法等が試みられており、一般的には、プラズマCVD法が広く用いられ、企業化されている。

しかしながら、一般にこれ等の堆積酸形成法による堆積膜は電気的、光学的特性及び最返し使用での疲労特性あるいは使用聚築特性、さらには均一性、再現性を含めた生産性、量應性の点において更に総合的な特性の向上を図る余地がある。その中でも、電気的、光学的、光路電的乃至は機械

的特性の夫々を十分に満足させ得る堆積膜を発現 させるためには、現状ではプラズマCVD法によ って形成することが最良とされているが、堆積膜 の応用用途によっては、大面積化、膜厚均一化と 共に一層の腹品質の均一性の向上を図りながら、 しかも高速成骸によって再現性のある量産化を図 らねばならないため、プラズマCVD法による唯一 植膜の形成においてもこれらのことが、今後改善 すべき問題点として指摘されていた。そこで、こ れらの問題点を解決する手段として、茶体上に堆 稜膜を形成するための成膜空間に、活性化空間に おいて生成される堆積製形成用の原料となる前駆 体(B)と、活性化空間において生成され、前記 前駆体と相互作用をする活性種(A)とを導入す ることによって、前記基体上に堆積膜を形成する 堆積膜形成法が提案された。

なお、「前駆体 (B)」とは形成される堆積膜の原料には成り得るが、そのままのエネルギー状態では堆積膜を形成することが全くまたは殆どで さないものをいい、「活性機 (A)」とは、前記

# ·特朗平4-80371 (3)

前駆体 (B) と化学的相互作用を起こして、例えば前駆体 (B) にエネルギーを与えたり、前駆体 (B) と化学的に反応したりして前駆体 (B) を堆積酸を形成することができる状態にする役目をになうものを云う。したがって、活性機 (A) としては、形成される堆積酸を構成する構成要素に成る構成要素を含んでいても良く、あるいはそのような構成要素を含んでいなくとも良い。

この堆積膜形成方法は良質で安価なョーSIを 用いた光起電力素子の製造にも好過なものであ り、特に基体にロール状のものを用いたロール ツー ロールの量産装置を組むことにより、生産 性の大巾な向上が見込まれている。

一方、光起電力素子の中でも周期線表第下接の元素を含むアモルファス材料を用いた太陽電池の高性能化への研究開発はめざましく、太陽光のスペクトルの全域を有効に吸収し、より高い光電変換効率を得るために短波長感度の高い材料、例えばアモルファスシリコンカーバイト(以下)-SiCと略す。) 等や、長波長感度の高い材料、

プロファイルと同じ効果をもつパッファ暦を設けた系?(C)図に示すパンドプロファイルにすることで高い開放電圧と高いFFを得ることが可能となる。このように第7(C)図に示すパンドギャップの大きさの異なるアモルファス材料、例えばョーSiGe及びョーSiC酸で作り租暦することにより極めて高効率な太陽電池等の光起電力素子を作成することが可能である。

しかしながら、このような傾斜型パンドプロファイルをもつ高性能な光起電力素子を大量に生産するためには、なるべく簡素な装置構成で、管理すべき項目数の少ない量度方式及び装置の設計が必要である。

ロール ツー ロールにてこれら傾斜型パンドプロファイルをもつ光起電力索子を最座するには、Eg が段階的に異なる成股室を複数個直列に設置することで対処可能と考えられるが、傾斜が踏段型で最良の傾斜型パンドプロファイルが得られないばかりか、成股室の増加により、設備費、

例えばアモルファスシリコンゲルマニウム (以下a-SiCeと略す。) 等のアモルファス材料が開発されている。これら各材料で作られる太陽電池を根原したトリブル構成のもので現在大きな成果が上がりつつある。

また、皐優構成の太陽電池においても、光人射倒により大きなパンドギャップ (以下 E g と略す。) を持ち、数厚方向に小さくなる傾斜型のパンドプロファイルをもたせることにより、 開放電圧 Vocを増加させ、変換効率を向上させることが可能である。このパンドプロファイルを第7(A) 図に示す。

また、特に真性のa-Si、a-SiGe及びa-SiCE限において移動度の低い正孔を1層中でそのドリフトを助長するようなパンドプロファイルも考案されている。即ち、第7(B)図に示すパンドプロファイルを作れば光生成された正孔の関方向へのドリフトが助長され太陽電池のFFが向上する。さらに第7(B)図のパンドプロファイルで受先面側に第7(A)図に示したパンド

運転費及び管理項目の増加がもたらされ光起電力 索子の製造コストを引き上げてしまうなどの欠点 を有していた。

#### (発明の目的)

本発明の目的は、傾斜型パンドプロファイルを 用いた高性能な光起電力素子をロール ツー ロールの量産装置において作成するのに適した堆積 腹形成方法及びそのための装置を提供することに ある。

#### (発明の構成)

本発明は、少なくとも水素を含むガスを活性化して得られる活性植(A)と少なくともシリコンとシリコン以外の周期律表第77族の中から選ばれる ! 種以上の元素 (b) とハロゲンを含む原料ガスを活性化して得られる前駆体 (B) を混合して

## 特開平4-80371 (4)

得られる彼れ(AB)をその裏面に沿った方向に移動している基体上まで導き、競器体上に概能性 堆積限を形成する堆積観形成方法において、前記 彼れ(AB)の進行方向に対し、下途に行くに従って前記器体上に得られる堆積設中に含まれる少 リコン原子数に対する前記元素(b)の原子数の 割合が徐々に高くなる特徴を利用したものであ り、以下この作用について説明する。

第8図は、本発明の作用を説明するための装置 の上面図である。

類 8 図において、1 は前記活性種(A)になる少なくとも水素を含むガスを導入する導入 管、 2 は前記前駆体(B)になる少なくともシリコンとシリコン以外の周期律表集 N 族の内から選ばれる 1 種以上の元素(b)とハロゲンを含む原料ガスを洗す 課人管である。 3 はマイクロ 放 ブラズマ 発生装置 でこれらのガスの一部また は全部を性化させ ブラズマにし、前記活性種(A)及び前記前駆体(B)を生成させる。これらを混合して得られる流れ(AB)を5の矢印で示す。 複 波れ

(AB)を所定の温度に競技された基体 6上に導入した後、4の真空チャンパーから外部へ排気される。

1のガス導入幣より水素及びArガスを、ま た、2のガス導入管よりSiP。及びGeF。ガ スを第1変にまとめた条件で導入し、3のマイク 口波プラズマ発生装置にマイクロ波実効パワーを 所定量かけると前記活性機 (A) に対応する水素 原子と活性化したSiP。及びGeF。から生成 される前記前駆体 (B) に対応する前駆体が夫々 発生し、2の導入管出口にて会合して6の基体上 にa-SiGe腹を堆積させる。 6 の基体にコー ニング社製井7059ガラス基板を設置し、前記 波れ(AB)の流れる方向にTaucブロットに よりそのパンドギャップの分布を求めた。さらに 6 の基体にアルミニウム基板を設置し同様に前記 流れ(AB)の流れる方向にXMAによりその膜 中Ge濃度の分布を求めた。これらを第9図のグ ラフにまとめる。

第3図において、横軸×は前記流れ(AB)の

焼れる方向に目盛をとり、縦軸は、夫々E&及び膜中Ge濁度である。第9図より、前記流れ(AB)の方向で下流に進むにつれ、基体上に得られる堆積膜の膜中Ge濁度は約2(atomic%)から約40(atomic%)まで直線的に増加しており、これにともないB&も1.7(eV)から1.4(eV)まで直線的に減少しているのがわかる。

同様に、a - Si C 製作成の例をあげる。ガス 導入管102よりGe P。に代えてC F。を導入 し第1表にまとめた所定の作成条件により基体上 にa - Si C 製を作成する。a - Si Ge 製 数 合と同様にして、6の基体上の分布をE を 及び 設 中 C 環度に関して調べたところ、a - Si Ge 製 の場合と同様に流れの下波方向に行くに従って、 バンドギャップは1.7 (e V) から2.1 (e V) の範囲まで直線的に増加し、製中 C 遺度について も約3 (atomic %) から2.0 (atomic %)まで 線的に増加する傾向にあることが判明した。

本発明者らは、このように前配波れ (AB) の 進行方向に対し下流に行くに従って基体上に堆積 する堆積限中のシリコン原子数に対する前記元素 (b) の原子数の割合が徐々に高くなるとともに Ez も徐々に変化するという知見を得、該知見を ロール ツー ロール量産装置に適用することに より傾斜型バンドプロファイルをもつ太陽電池の 大量生産を可能としたものである。

即ち、本発明によればまず、前記基体に沿って 壁を設け、抜壁の一端には排気装置に直結する排 気管を具備し、また他端には、前記活性種(A) と前記前組体(B)を混合して導入可能な導入口 を設けることにより、かかる前記流れ(AB)を、 前記基体の表面に沿った方向に作ることが可能と

また、前記され(AB)を前記基体の表面に垂直に導入するとともに、その彼れの方向が前記流れ(AB)の彼れの方向と10 以上90 以下となるガス(C)を導入することにより、前記され(AB)の方向を前記基体の表面に対し重直方向から前記基体の表面に沿った方向に変えることが可能である。この際、予めガス(C)を活性化

特別平4-80371 (5)

させて導入することも可能であり、 基体変面のプリスパッタによる洗浄効果、及び前記活性種(A) と前記前駆体 (B) の基板変面での反応を補助する効果等が期待できる。

さらに、刺記彼れ(AB)の方向が前記基件の 要面に弦線となす角が30°以上90°以下なる 角度で前記基件要面に導入することにより前記彼 れ(AB)を前記基件の要面に沿った方向に该す ことも可能である。

以下、本発明を具体的な実施例を基に詳細に説明する。

#### 実施例1

第1 (A)、1 (B)及び1 (C) 図は本発明の光起電力素子の大量生産装置の概略図を示すものであり、特に第1 (C) 図は本発明の特徴を設むよく表す図面である。第1 (A) 図において、101はステンレス製の基板、102、103はそれぞれ101を送り出すロールと発き取るためのロールである。102及び103は大気中にある。104のシリーズ番号は、太陽電池量度のた

とも可能である。108はステンレスロール益板 101の加熱用赤外線ランプであり、101を所 定の温度まで上昇させ雑持するものである。

チャンバー104(N)ではN層をチャンバー104(P)ではP層を作成するがN層の例をとって説明すると、予め101を所定の温度に加然しておき、石英製ガラス管105に水素とArをまた石英製ガラス管106にSiF。とPH:を所定量波す。本発明の作用で設明したようにマイクロ被電源より所定のマイクロ被実効パワーを供給しブラズマを発生させるとH:AAr、SiFに及びPH,の一部または全部が活性化され石英製ガラス管106の出口で会合しながら101上に輸送され101上にN型のa-Si膜を形成する。

次にマイクロクリスタルシリコン(以下 p C - S i と貼す。)のP 暦の作成について説明する。P 暦作成はN 暦作成に比べるとP H , に代えてB F 。を106より選入するのと p C - S i 作成のための条件としてH , 波量を50%程度増や

めの真空チャンパーであり、104は予備排気と 予備加熱を競ねたロード室である。104(N), 104(1)及び104(P)はそれぞれN層、 1層、及びP層の成膜室である。104(O)は 透明準電膜の蒸着室で、各部屋とも独立の排気ユニットを備えている。

続いて、第1(B)図は、104(N)及び104(P)に用いられる成限室を説明するための図面である。同図において105は石英製のかうスをことが可能であり、水素または水素を含むがスを導しし、シリンまたはシリコンを含む石を設し、、Nを導力とはシリコンを含むがスを表し、のである。107はである。107はである。107はである。2000には全部をである。107はできを強力である。107はできための装置でありてイクロ波である。105及び106よのの発生を発生である。107はマイクロ波でを生装置を用いる。107はマイクロ波で生装置を用いる。107によるブラズマ発生装置を用いるに、RFによるブラズマ発生装置を用いるに、RFによるブラズマ発生装置を用いるに、RFによるブラズマ発生装置を用いるに、RFによるブラスマ発生装置を用いると、RFによるアラスマ発生装置を用いるである。また、RFによるアラスマ発生装置を用いるである。また、RFによるブラスマ発生装置を用いるとのである。また、RFによるアラスマ発生装置を用いると、RFによるアラスマ発生装置を用いると思いる。

す点で異なる。このようにして、µ C - S i の P層を i 0 ] 上に堆積することが可能であるが、 N層及び P層の作成条件を第 2 表にまとめて示す。

続いて本発明の特徴となる!簡の作成方法について、傾斜型のa — S I G e 暦を例にとって説明する。

類1 (C) 図は、本発明の特徴を説明するための1 層成膜室104(1)の概略図である。同図においてステンレス基板101はN層成膜室2 いてa-5iのN層を積磨した状態で104(1)へ送り込まれる。109a. bはマイクロ波シュス112a. bはオッとまた、110a. bはメッとはカス びよりしてある。110a. bより所定のガススワーを供給し(類3 変にまとめて示す。)、所定のトリガーをかけることにより109a. b両キャンシュを通して活性種及び前駆体が失き成め、2 室

## 特開平4-80371 (6)

1 1 3 へ 課入され渡れ1 1 6 を作る。この彼れ 1 1 6 は 基体 1 0 1 の 表面に沿った壁 1 1 7 と 基体 I 0 1 の 表面に沿った壁 1 1 7 と 基体 I 0 1 の 表面によって囲まれる空間を通りさらに排気管 1 1 4 より排気系へと排気される。このように作成される I 層の a - Si Ge 設は排気口に近づくにつれて I 層中に含まれる Ge 温度はなだらかに高くなる分布を持っており、これにともない B まが小さくなる傾向がある。

よって予めN層が積層されているロール状ステンレス基板上には第2図に示すような太陽電池の1層が積層されることになる。統いて104(1)を出た101は104(P)において所定のP層が積層された後104(O)において透明選電酸を所定の条件で積層し103に巻き取られま

第 2 (A) 図は本実施例の量態型太陽電池の低略図であり、第 2 (B) 図は本実施例による 1 形の B。のプロファイルを示す。 2 0 1 はステンレス基板、 2 0 2 N. 2 0 2 I. 2 0 2 Pは夫々 a - S 1 の N層、 a - S 1 G e 例斜型 1 層、 μ C ~

SiのP層である。このように、前記前駆体と前記括性種が会合した後、得られる流れを基体の表面に沿った方向に導くことにより、容易にa-SiGeの傾斜層を作成することが可能である。

このようにして作成した a - S i G e 太陽電池 は第5 変に示すように ロール ツー ロールの生 座装置において a - S i G e の傾斜層をもたない E & が l. 4 (e V) の a - S i G e 太陽電池に比 べて光電変換効率 p は 8.0 (%)に対し、 9.2 (%) へ向上させることができた。

#### 宴施例 2

続いて実施例2でバッファ暦をもつ逆傾斜型バンドプロファイルのa-SiGe太陽電池について説明する。まず、実施例1と同様に第1(A)図に示される量産装置において特に104(!)の1層成股室を第3図に示す成股室とした量産装置を用いて本実施例を説明する。

同図において、301 (F), (R) はガス薄人 管、302 (F), (R) は水素または水素を含む ガスの導入管、303 (F),(R) はSiと周期

律表第N族の元素及びハロゲンを含むガスの導入 管である。各図書の(F)及び(R)は夫々基体 101の導入方向から見てFront部及びRear 部 を意味する。304はマイクロ波プラズマ発生装 置(電源等付券設備図示せず。)。 3 0 5 は熱分 解用ヒーター 3·0 7 (F), (R) 、 3 0 8 (F), (R)は夫々、ガスの主な流れる方向を示す矢印。 309はタングステンランプで基件101を所定 の温度に雑持する。所定のガス流量とマイクロ彼 実効パワー及びヒーター温度を第4衷にまとめた。 302 (F) より導入された H。 及び A r の混合 ガスは304によってブラズマ状態となり、多く の活性な水素原子を発生し、306(F)におい て、303 (F) より導入され、305によって 熱分解されたSizF。及びGeF。の混合ガスか ら生成される前駆体が会合し化学反応を経ながら 308 (F) に示す流れ方向に輸送され、101 基体(すでにN型コーS1層が積層されている。) に垂直にまず導入される。さらに、301(F) より所定のArを所定の角度の、で導入すると、

前記101基体に垂直に導入した流れを307 (F)の矢印で示す方向に変化させることが可能である。第3図においてこれとほぼ左右対称に設置された各がス導入管によって同様に308 (R)に示すがス後の発生が可能である。301 (F)及び301(R)より導入されるがスの流量と8,及び8。はバッファ層と逆傾斜層を最適化するために適宜調整することが可能であり、8,及び8。については10以上90以下の範囲で調整することが可能である。

この最適化の結果、作成条件は第4変にまとめた適りであった。この作成条件で作成されたバッファ厚をもつ逆傾斜型のa — S i G e 太陽電池の膜厚方向の E g のプロファイルを第4図に示す。また、第5変にまとめたように(従来例)の E g = 1.4 (e V) で傾斜なしの a — S i G e 太陽電池に比べて変換効率で 8.0 (%) から 10.0 (%)と大きな効果が認められる。

#### 実施例3

続いて第6図の構成をもつトリプル型の太陽電

特開平4-80371 (フ)

他のロール ツー ロール量産装置について、木 発明が有効であることを示す。 第5(A) 図は木 実施例の低略図である。同図において、50(は 予備加熱室、505 (N), (1), (P)、506 (N), (I), (P) < 5 0 7 (N), (1), (P) の各成設室で添字 (N) はN層、添字 (1) は1 羅、添字(P)はP磨の成敗室であることを示す。 5 0 5 (1) 及び 5 0 6 (1) の機略図は第 5 (B) 図で、夫々、バッフェ屬と逆傾斜型a-SiGe のボトム暦とミドル瞬を作成する。507 (1) の概略図は第5 (C) 図で、夫々バッファ暦と逆 傾斜型a - SiCのトップ暦を作成する。508 は透明導電膜の蒸着室である。第5 (B) 図及び 第5 (C) 図において、各図番の添字 (F) 及び (R) は基板 5 0 1 の導入方向に対して Front側 とRear 倒であるのは実施例2と同じである。第 5 (B) 図で509 (F), (R) 、510 (F), (R) は各ガス導入管で、511 (F), (R) は マイクロ波ブラズマ発生装置、513は基板加熱 用タングステンランプである。8、及び8、は夫

◆ 養板 5 0 1 とガス噴出管のなす角である。 また第 5 (C) 辺において、5 1 3 . 5 1 4 は

また第5(C)図において、513.514は ガス導入管、515はブラズマ発生装置である。 θはガス導入管と基板501とのなす角である。

各1層成腹室における各成腺条件を第6表に まとめた。まず、ボトム瘤のバッファ層と逆傾斜 型のa-SiGeの1層について説明する。第5 (B) 図において、509 (F), (R) からは夫 々水素を含むガスが導入され、5 1 1 (F),(R) のマイクロ波プラズマ発生装置によって夫々活性 化したプラズマ状態となり、成膜室へと輸送さ れるが途中、 5 1 0 (F), (R) から導入された SiF。及びGeF。と夫々会合し化学反応を経 て前駆体を形成しつつ夫々5 1 2 (F), (R) に 示す流れとなって基体50」上に互いにガス虱人 管より違くの位置に進むほどパンドギャップが小 さくなる傾向をもったa-SiGeの堆積離を形 成する。基件501は予めN層を積層してあるの は前の実施例と同様である。 8, 及び 8。 はガス 導入管と基体501のなす角であるが、バッファ

周をもつ逆傾斜型のa - Si Ce 太陽電池の最適化に合わせ夫々、最小10°から扱大90°まで適宜調整が可能である。トリプルセルにおいてはボトム層は赤外感度の高いバンドギャップの小さなもの例えば1.40(e V)程度のものが現在最適とされているが、本実施例では、ボトム層の逆傾斜部の最小パンドギャップは1.40(e V)、ミドル層のそれは1.65(e V)として最適化をはかることができる。

本実施例においては特に各ガスの流量のパランスとマイクロ被実効パワー及びθ,, θ。の条件出しにより最適化を試みた。

第3 裏において便宜的にボトム層とミドル層の 装置構成はほぼ同じであるため、図番号の後にグ ッシュを終えたものをミドル層の図番として記し た。ボトム層とミドル圏のバッファ層をもつ逆傾 斜のバンドプロファイルは茶本的に同じであるが、 特に異なる点はボトム層は長波 長感度をより強く するため E g が小さくなるよう設計する。このた め C o F a 波貴がミドル層のそれに比して 6 倍に なっているのと、ボトム層の膜厚はミドル層のそれに比して約2倍必要であるため、マイクロ波の 実効パワーが5割程度大きくなっている。

次にトップ層の作成について説明する。ここにおいて特徴的なのは、ガス導入管は1本のみで、 第6回に示すようなa-SiC層のバッファ層をもつ逆傾斜型の1層が作成できることである。

第5(C)図において、ガス球人替513より水業とArを514を介して導入し、マイクロ波ブラズマ発生装置515によってプラズマにして成膜室へ導入し、ガス球人符514よりSiFeとCF。を導入し会合させ化学反応を経ながら流れ516及び517を作る.流れ516は基件501の進行方向に対して逆方向に対して逆方のに流れ、517は領域では501上にC(カーボン)成分の少ないューSiC膜が堆積し、516の流れ方向に進むににでなりの多い。-SiC膜が503上に堆積する。517の流れの方向についても同様に流れの方向に進むに従ってC成分の多い。-SiC膜

が501上に堆積する。このようにして第6図に 示すパッファ層をもつ逆領斜型a~SiCのトッ プ層を作成することが可能である。また、Eg 段 小となる膜厚方向に対する位置決めは、第5-3 図のx,をx。の位置とガス導入管と恭体501 のなす角8を適宜選ぶことにより可能である。

このようにしてポトム、ミドル、トップ層がこ の順で積層された基体501に508において透 明導電験を蒸着してロール503で巻き取る。そ して、以上のようにして作成された太陽電池、即 ち、各層にバッファ層と逆傾斜型のバンドプロフ ァイルをもったトリブル構造の太陽電池の変換効 率は13.5 (%) であった。

一方、ボトム層、ミドル層、及びトップ層に夫 々最適化された a − S i G e (Eg = 1.40(eV)) . a - Si(Eg= 1.7 0 (e V))、及びa - SiC (Eg=22(e V))を用いて得られたトリプ ル太陽電池の変換効率が121(%)であったの に比べると変換効率で1.4(%)改善されている のがわかる.

特別平4-80371 (8)

			a – Si	a-SiGe O (V)	a−SiCのM	0 <b>(1</b> )
			<b>水</b>	看   放量(sccm)	# x #	放置(sccm)
*		. 101	£.	S.	# H	10
< r #		101	<b>.</b>	250	r d	250
<b>8</b> ≺ 8		100	SIR.	30	SiF.	90
¥		201	GeF.	8.0	CF.	81
Ħ	¥	(Torr)		0.20	0	0.20
藝板温度	魁	(£)	280	0	087	_
2100	0 放大物	マイクロ数実効パワー (W)	180	0	200	

第 2 数 N層及びP層の作成条件

				Z	對作用	N層作成の条件	P層作	P層作成の条件
			*	к	*	清聲 (sccm)	ガス機	故章(sccn)
*		105		<b>.</b>		20	ž.	30
: K #		163		r.		250	Ą	250
		901		SiP.		30	SiFe	30
2		001		E.		300 (ppm)	86,	400 (ppm)
2191	0 故実物/	マイクロ故実動パワー (W)			180		180	0
斑	ħ	(Torr)			^	0.20		07.50
梅	#K	(£)			280		280	0

•						
第 3 我 数科型パンドプロファイルをもつa~SiGeの1面の作政条件表	マイクロ放実効パワー (W)	100	250	13)		
3 - 4 - 5 - 4	(#DOS) 類 製	30 1 100	20	10 (mTorr, #113)	2.5(m/sec)	220(£)
海にファイルが	* 7 #	SIF. GeF. Ar	8 8 PF		7	2
横斜型バンドフ		110a	1106	カ	基板送り速度	数据
		ት K #	* < #	ж	基板	*6

特別平4-80371 (9)

第 4 支 バッファ磨ももつ傾斜型パンドプロファイルのw-SiGeの1層の作成条件

		ガス種	流量(scca)	
	301F	Аг	400	
#	302F	llz Ar	50 200	マイクロ波真効パワー 200 (W)
ス線	303F	SigFa GeFa Ar	30 20 180	ヒーター温度 650 (で)
۸.	301R	Ar	200	
₩	302R	H <sub>2</sub>	25 100	マイクロ波変効パワー 150 (W)
	303R	Siafa Gefa Ar	15 10 100	ヒーター温度 650 (で)
\	φ,		:	30 .
$  \cdot  $	Φa		3	30 '
$  \  $	成額室	ち圧力	20	(mforr)
	基板送 (	)速度	2.	O(ms/sec)
	基板	温度	25	0(°C)

第 6 表 バッファ用をもつ逆傾斜型トリブル構造太陽電池の作成条件

	ガス導入管	ガス種	流量(scca)	マイクロ被実効パワー(W)	
トップ層	513 514	Ila Ar SiFa CFa	30 1000 30 10	300	o =30°
į	509F' 510F'	8: Ar SiF. GeF.	5 250 30 0.5	100	8 , '-15'
ル層	509R' 510R'	H <sub>2</sub> Ar SIF <sub>4</sub> GeF <sub>4</sub>	20 1000 120 2	200	θ «' =45'
#	509F 510P	H. Ar Sif. Gef.	5 250 30 3	150	0, =15
五層	509R 510R	H: Ar SiF: GeF:	20 1000 120 12	300	8 = 45°
2	板送りi	全政		2(m/sac)	
Z	板道	政		250(°C)	
H	力(各用井	(£)		0.2(Torr)	

野 、 5 枚 明 (英語明1) , (英語明2) 及び (は来明) によるa-SiGe太陽電池の英語効率の比較

	第10年表現のPark Andrews	子 は ある と な な な な な な な な な な な な な な な な な な
实施例	a-SiGe太陽臨池の一階のパンドプロファイル 疾徒効率 7 (%)	疾疫が年7(%)
(1)	数	9.5
(2)	バッファ暦をもつ逆側斜型	10.0
京水型	Eg=1.4(eV)で機約なし整	8.0

## (発明の効果),

以上説明したように、特にa-SiGe及びa-SiCの傾斜型パンドプロファイルを用いた高性能な先起電力索子をロール ツー ロールの量産装置において作成する際に、本発明によれば、傾斜型パンドギャップが良質かつ清らかに傾斜するという特徴から、最良のものが得られるばかりでなく、成股室の数を増加する必要がなく、設備投資の経滅、装置運転の管理項目の減少、製品の安定生産、及び生産コストの軽減がもたらされ、高性能な光起電力索子を安価に市場に供給できる効果がある。

## 4. 図面の簡単な説明

第1(A)図は、本発明を実施するに際して必要な基本的太陽電池の量産装置の概略図。第1 (B)図は太陽電池のN層及びP層を作成するための基本的な成膜室の断面図。第1(C)図は本発明の実施例1で説明される )層作成のための成腹室の断面図。

第2図は実施例』で説明された太陽電池の構成

## 特閒平4-80371 (10)

と1層のパンドプロファイルを示す図。

第3回は実施例2で説明される太陽電池の1回 作成のための成験室の観略図。

第4図は同実施例太陽電池の構成とバンドプロ ファイルの図。

第5 (A) 図は実施例3においてトリブル型太 陽電池を作成するための量産装置の機略図、第5 (B) 図は同実施例でa-SiG。のボトム層及 びミドル層を作成するための成膜室の機略図、第 5 (C) 図は、トップ層の作成のための成膜室の 摂動図。

第6図は同実施例のトリプル型太陽電池の構成 と各1層のパッファ層をもつ逆傾斜型のパンドプ ロファイルを示す図。

第7 (A)、7 (B) 図、及び7 (C) 図は、 夫々従来技術の光起電力素子のバンドプロフェイルを示す図。夫々PIN型でP型側に受光面があり、1層のバンドプロフェイルを示してある。第7 (A) 図は受光面側にE® が大きく、膜厚方向に滑らかに小さくなる傾斜型。第7 (B) 図は価 電子帯の正孔のドリフトを助長するよう工夫された逆懐斜型。 第7(C) 図は第7(B) 図においてさらに受光面側にバッファ 層を設けたバッファ 層をもつ逆傾斜型のバンドプロファイルを示す。

第8図は、本発明の作用を疑明する堆積膜形成装置の根略図であり、第9図はこの装置で作成した a - S i G e 膜の基体 6 上の B a と設中 G e 違度の分布を示すグラフである。

第 1 (A) 図において、

101…ステンレス芸板の基体、

102…恭板送りロール、

103…芸板巻取ロール、104…予備加熱窟、

1 0 4 (N) … N層成設室、

104(1)…1層成膜室、

I 0 4 (P) … P層成膜室、

104(O)…透明導電膜蒸着窟。

第1(B) 図において、

105.106…ガス導入管、

107…プラズマ発生装置、

] 0 8 … 赤外線ランプ。

第1(C)図において、

1092,109b…キャピティ型プラズマ発生室、

1 1 0 a . 1 1 0 b … ガス導入口、

111a. 111b…メッシュ、

112a. 112b…アルミナセラミックス、

113…前駆体と活性種の反応室、

114…排気管、115…タングステンランプ、

116… 若性種と前駆体の流れを示す矢印、

117…基体101の表面に沿った方向に具備された壁。

第2(A)図において、

201…ステンレス基板の基体、

202 (N) …a-SiのN暦、

202(1)…傾斜型パンドプロファイルを持つ

a - SiGeの1層、

2 0 2 (P) … μ C - S i CのP 層。

第3図において、

3 0 1 (F) (R) …ガス導入管、

3 0 2 (F).(R) … 水器または水器を含むガスの 導入管、 3 0 3 (F), (R) …ハロゲンと周期律衷™族の元素を含むガスの導入管、

304…マイクロ波プラズマ発生装置、

3 0 5 … 熱分解用ヒーター、

3 0 6 (F), (R) …前駆体と活性種の会合空間、

3 0 7 (F),(R) …ガスの流れを示す矢印、

3 0 8 (F), (R) … 前駆体と話性種の流れを示す 矢印、

309…タングステンヒーター、

heta 。 ... 基体とガス導入管のなす角度。

第4図において、

401…ステンレス基板の基体、

4 0 2 (N) … a - S i の N 層、

4 0 2 (l) … パッファ 層をもつ連模斜型パンド プロファイルのa-SIGe屑、

402 (P) … # C - S i CのP層、

403…透明翠虹飘。

第5 (A) 図において、

501…ステンレスロール基板の基体、

502… 基板送りロール、

5 0 3 …基板巻取ロール、

504…予備加熱窒、

5 0 5 (N), 5 0 6 (N), 5 0 7 (N) ... a - S i Ø

N層成胶室、

5 0 5 (1), 5 0 6 (1) …バッファ暦をもつ逆傾 料型パンドプロファイルのa - SiGe, の ) 暦成設案、 5 0 7 (1)…バッファ暦をもつ逆傾斜型パンドプ ロファイルのa - SiCの 1 酒成設案、

5 0 5 (P), 5 0 6 (P), 5 0 7 (P)… # C · SiC の P 層成膜室、

508…透明導電酸蒸若室。

第5 (B),5 (C) 図において、

5 0 9 (F) (R) , 5 1 3 …水煮または水素を含むガスの導人質、

5 1 0 ( F ), ( R ) 、 5 1 4 ···ハロゲンと周期律要 第Ⅳ族の元素を含むガスの導入管、

5 1 1 (F),(R) 。 5 1 5 … マイクロ波プラズマ

発生装置、

5 1 2 (F),(R), 5 1 6. 5 1 7 …前駆体と活性値の流れを示す欠印、

特別平4-80371 (11)

5 1 3 … 赤外線ランプ、

8, 8, 6...ガス導入管と基板のなす角度、x...x...ガス導入管の507(1)成設室における位置を示すチャンパー壁からの距離。

第6図において、

601…ステンレスロール基板、

602(N),603(N),604(N)…a - SiのN層、602(I),603(I) …パッファ間をもつ逆傾 舒型パンドプロファイルをもつa - SiCeの1階、604(I) …パッファ間をもつ逆傾斜型パンドプロファイルをもつa - SiCのI層、

6 0 2 (P), 6 0 3 (P), 6 0 4 (P) ··· # C - S i C

O P M .

605…透明專電膜。

第8図において、

1 …ガス導入管、2 …ガス導入管、

3…マイクロ放プラズマ発生装置、

↓…真空チャンパー、

5 … 宿性種と前駆体の混合した流れの方向を示す 矢印、

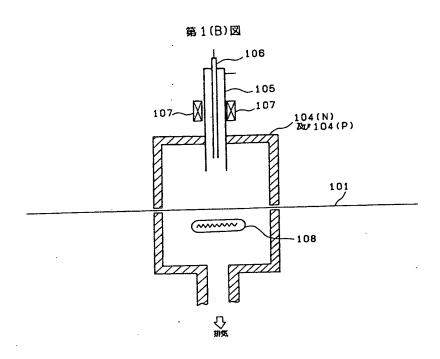
第1(A)図

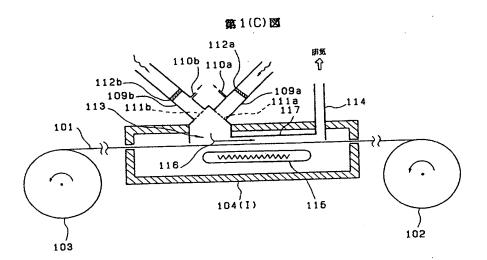
6 … 基体。

特 許 出 顕 人 キヤノン株式会社 代理人 弁理士 获 上 豊 収

104(0) 104(I) 104(N) 101 101 102

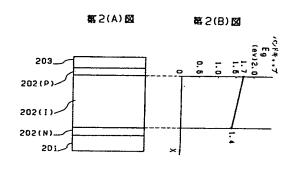
# 特開平4-80371 (12)

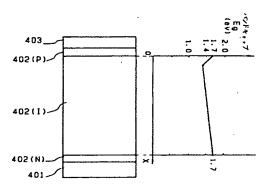




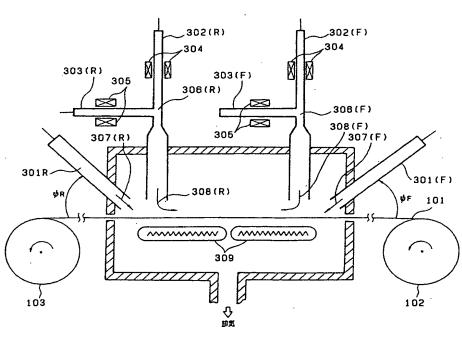
特開平4-80371 (13)

群 4 図





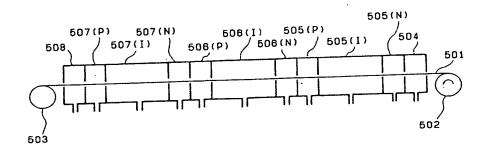
第 3 図



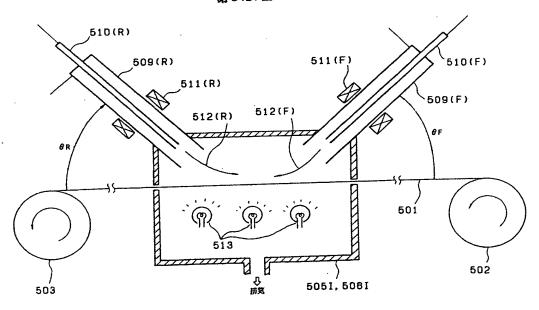
-399-

# 特開平4-80371 (14)

# 第5(A)図

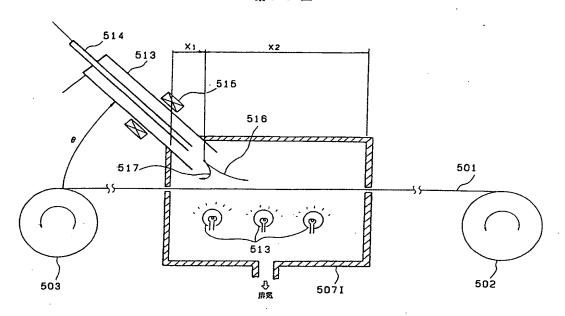


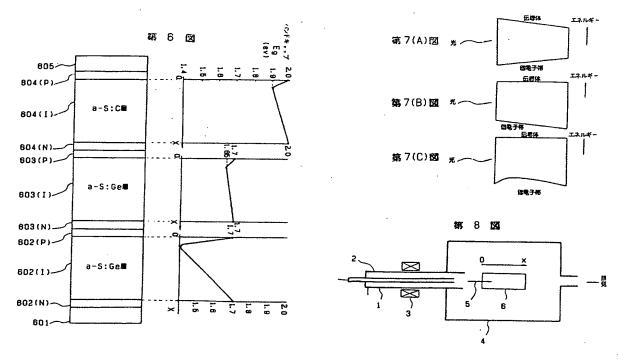
第5(B)図



# 特閒平4-80371 (15)

# 第5(C)図





# 特閒平4-80371 (16)

